# Reconocimiento de instancias y categorías Lección 12.1

#### Dr. Pablo Alvarado Moya

MP6127 Visión por Computadora Programa de Maestría en Electrónica Énfasis en Procesamiento Digital de Señales Escuela de Ingeniería Electrónica Tecnológico de Costa Rica

I Cuatrimestre 2013



## Contenido

- Introducción
- 2 Reconocimiento de instancias
  - Entrenamiento
  - Reconocimiento
- Reconocimiento de categorías

# Tipos de reconocimiento

- En la literatura se distingue entre reconocimiento de instancias y de categorías
- En el primero se buscan etiquetas de objetos entrenados
- En el segundo, métodos infieren la categoría o clase de objetos

# Reconocimiento de categorías

## Reconocimiento de instancias

- Técnicas recientes usan descriptores 2D locales
- Dos fases:
  - entrenamiento
  - 2 reconocimiento









Lowe, 2004

## Fase de entrenamiento

#### Entrenamiento:

- 1 Detección de puntos de interés en imágenes de entrenamiento
- 2 Normalización de regiones (rotación, transformación afín, etc.)
- Extracción de descriptores para cada punto de interés
- Almacenamiento en estructuras de rápido acceso de los descriptores, parámetros de puntos de interés, y clase correspondiente

## Fase de reconocimiento

#### Reconocimiento:

- Detección de puntos de interés
- Normalización de regiones
- Extracción de descriptores
- Votación por clases presentes
- Validación geométrica

## Fase de entrenamiento

#### Entrenamiento:

- Detección de puntos de interés
- Normalización de regiones
- Extracción de descriptores para cada punto de interés
- Almacenamiento en estructuras de rápido acceso de los descriptores, parámetros de puntos de interés, y clase correspondiente

# Detección de puntos de interés

- Se utilizan métodos descritos en lección 4:
  - Matriz hessiana
  - Tensor estructural
  - MSER
  - . . .



Gordon y Lowe, 2006

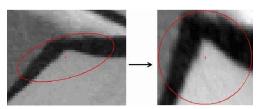
#### Fase de entrenamiento

#### Entrenamiento:

- Detección de puntos de interés
- Normalización de regiones
- Extracción de descriptores para cada punto de interés
- Almacenamiento en estructuras de rápido acceso de los descriptores, parámetros de puntos de interés, y clase correspondiente

# Normalización de regiones

- Normalización implica eliminar información irrelevante:
  - Rotación
  - Escalado
  - Distorsión afín
- Usualmente región de interés se deforma a referencia canónica



Fan, Wu y Hu, IEEE PAMI, 34(10), 2012

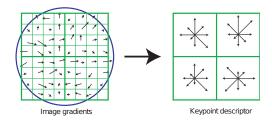
## Fase de entrenamiento

#### Entrenamiento:

- Detección de puntos de interés
- Normalización de regiones
- 3 Extracción de descriptores para cada punto de interés
- Almacenamiento en estructuras de rápido acceso de los descriptores, parámetros de puntos de interés, y clase correspondiente

# Extracción de descriptores

- Mayoría de literatura usa SIFT (Lección 4)
- SURF, MOPS, PCA-SIFT, GLOH, etc.



Lowe, 2004

## Fase de entrenamiento

#### Entrenamiento:

- Detección de puntos de interés
- Normalización de regiones
- Extracción de descriptores para cada punto de interés
- 4 Almacenamiento en estructuras de rápido acceso

# Almacenamiento en estructuras de rápido acceso

- Es posible usar clasificadores neuronales y estadísticos (SVM, MLP, RBF, boosting, random forests, etc.)
- Por cantidades de datos, es mejor usar estructuras de datos para búsqueda
- Se almacena también información de puntos de interés (orientación, posición, escala) y clase
- Hash, kd-tree, ...
- Idea: reducir número de comparaciones
- Algoritmos buscan datos almacenados, semejantes a presentados
- Se han adaptando técnicas de búsquedas en texto
- ¿Equivalente de "palabras"?: idea aglomerar descriptores y así discretizar espacio

## Fase de reconocimiento

#### Reconocimiento:

- Detección de puntos de interés
- Normalización de regiones
- Se Extracción de descriptores
  - ⇒ Como en el entrenamiento
- Votación por clases presentes
- Validación geométrica

## Fase de reconocimiento

#### Reconocimiento:

- Detección de puntos de interés
- Normalización de regiones
- Extracción de descriptores
- Votación por clases presentes
- Validación geométrica

## Votación

- En estructuras de datos se buscan patrones más cercanos
- Patrones encontrados votan por la clase equivalente
- Se puede votar considerando distancia a descriptores más cercanos
- Se consideran solo clases que superen número mínimo de votos

## Fase de reconocimiento

#### Reconocimiento:

- Detección de puntos de interés
- Normalización de regiones
- Extracción de descriptores
- Votación por clases presentes
- **5** Validación geométrica

# Validación geométrica

- Aquellos objetos detectados se validan geométricamente
- Con puntos de interés del objeto presentado se selecciona mejor referencia en base de datos
- Se buscan correspondencias de puntos a esa referencia
- Se estima pose
- Estimación basada en transformada de Hough
- Si error estimado de pose supera umbral, se descarta clase.









# Reconocimiento de categorías

# Bolsa de palabras

- Bolsa de palabras (bag of words) método más sencillo para reconocer categorías
- Equivalente a método anterior, con técnica de palabras visuales, pero se elimina fase de validación geométrica
- Se basan en histogramas de palabras

# Modelos de partes

- Otra familia de reconocimiento de categorías se basan en reconocimiento de partes
- Cada parte de un objeto es identificada por separado
- Interrelaciones entre partes conocidas a priori
- Se evalúa factibilidad de arreglos geométricos

#### **Enlaces**

- Prof. DiCarlos Lab, MIT. Reconocimiento de objetos (neurociencia+visión por computador)
- Prof. Hoff. SIFT Based Object Recognition

#### Resumen

- Introducción
- Reconocimiento de instancias
  - Entrenamiento
  - Reconocimiento
- 3 Reconocimiento de categorías

Este documento ha sido elaborado con software libre incluyendo LATEX, Beamer, GNUPlot, GNU/Octave, XFig, Inkscape, LTI-Lib-2, GNU-Make, Kazam, Xournal y Subversion en GNU/Linux



Este trabajo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-LicenciarIgual 3.0 Unported. Para ver una copia de esta Licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ o envíe una carta a Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

© 2013 Pablo Alvarado-Moya Escuela de Ingeniería Electrónica Instituto Tecnológico de Costa Rica